(株)

鈴

木

記

入

協

力 是

工 正

場

記

入

(株) 鈴

木

JX金属プレシジョンテクノロジー(株) 殿

発行日:

2015年01月08日

整理No:

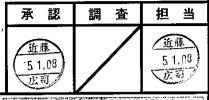
46F-01-006

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

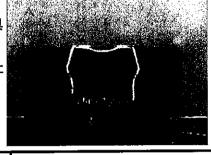
指定回答日:

2015年01月22日



仕様番号	70 5859 999 22X XXX S (5859-36リセカナク・)
品名	5859-36 PARTS REC POWER PIN (H=0.9)
金型番号	P6198
・ ロットNo	141219.1.O.0005 (めっきロットSU201214-012K5-017)
連絡受理日	2015/01/08 16:12:41
分分为里	40 600

不良内容 インサート成形の金具 の接地面テール部 (第3金具)金メッキが 片側だけ薄く見た目に 差がある。発生頻度 13/480,000個。



対象数量 |49,600 返却品の処置(数量明記) 1. 確認内容 别纸物眼 4. 流出原因 2. 発生原因 别和我既 别和粉题 5. 流出防止対策 3. 発生防止対策 别新务照 别系压物照、 日 実施日: 実施日: 月 年 15年(月22日 回答日: 在庫品仕掛品の確認 作 成 仕掛品 在庫品 脏淋 原

標準類改訂 対策後16.02.02.1.1.0017~15.02.07.1.1.0149計5ロットにおいて、同不見合が無い為、有効性有りを判断致します。 認

دد/ 151 承 *5.3.47 広司

骸鳦

Rev: B

木村

SQM-10010-4

確認者

15, 3, 17

左司

京セラコネクタプロダクツ株式会社 御中 株式会社鈴木 御中

1. 発生状況(現象、内容、発生率、ご指摘の内容を記入)

1.1 登録書号	AX51002	1.9 不具合写真/略图
1.2 報告書Ma.	15-01-02	不良
1.3 不具合現象	金無めっき(第3金具)	
1.4 品名/図書	図番:70 5859 999 221 829 S 品名:PARTS REC POWER PI	N
1.5 ロットMb.	めっき: SU201214-012K5-017 インサート: 4Z22NS301	
1.6 不具合発生数	13個/480,000個	
1.7 調査結果-結論	(1) 発生状況 ①治具周期(1個475mm, 1周68pin ②保管サンプル(201214-012K5-016) 金原管サンプル(201214-012K5-016) 金原工が治異周期(3.4秒)に下降を ②201214-012K5-016(3) 西東大部治異周期(3.4秒)に下降を (2) ロ外限度: 201214-012K5-016(3) 再現抵験。 かっき治異に金属異代(4) 発生原因対策 継ぎ作業的因対策 継ぎ作業の出来が発きしてしまったで欠務しためっき治異内に混入し継ぎ作業方法や継ぎ見本のワン (5) 流出原因対策 済性能面像検査機の未監視都分の電量カードに落とし込む仕組みとした	116終り、201214-012K5-017始 201214-012K5-017の終りまで 繰り返していた -017の2RLであった 物を入れた際に再現された
1.8 添付資料	有り 資料名:別	紙1~10

不具合対策報告書

主題不具合調査結果につきましてご報告致します。 よろしくご検討の程、お願い申し上げます。

11 巻き取り

12.サンプル検査

13.梱包・出荷

確認 作成 承 認 査 閲 2015/1/22 2015/1/22 2015/1/22 2015/1/22 品質保証課 工場長 工場長代理 品質保証課長 木村 飯鳥 原

作成年月日:2015年1

言字の坦堤(制力の建設共用・亜田公析・生産具の具要状況)

2. 字天(7)161年(安阳)。	/旗略和来"女凶刀切"工座的	HAN BUREAUNT
2.1 生産履歴の確認結果	(別紙1)	2.5 工程フロー
対象ロットは2014年12月20日に5	KラインNa.5条でめっき加工	1.送り出し
しており、異常履歴及び変化点は	ありませんでした。	2.アキューム
2. 2 保管サンブルの確認結果	(別紙2)	3.前処理
(1)対象ロットと前ロットの保管サン	ノブルに同様不良の発生を確認	4.Niめっき×4
しました。不良は475mm(68pin	()周期に発生しておりました。	5.Auめっき×4
(2)他ロットに発生はないことを確認	辺しました。	6.電解剥離
(3)不良は201214-012K5-016の過	金中から201214-012K5-017	7.83処理
の終りまでに周期的に発生して	ていたことになります。	8.湯洗·乾燥
2.3 電圧波形の確認結果	(別紙3)	9.画像検査
(1)201214-012K5-016途中から2	01214-012K5-017の終りに	10.引張

Auめっき電圧の変位を確認致しました。201214-012K5-018

の継ぎから、電圧波形の変位が治まっておりました。 (2)Auめっき電圧が3.4秒周期で下降を繰り返しておりました。

(3)治具1回転は3.4秒であるため、治具の回転周期と電圧波形の

周期が一致することを確認しました。

2. 4 **国債検査機の検証結果** (別紙4)

5Kラインの画像検査機は旧型のため下方向のカメラがなく、本不具合を検出できません。 高性能画像検査機で本不良を検証した結果、NG検出することを確認しました。

2.6 毫因解析

	工程	考えられる要因	決め事(ルール)	確認結果	問題点	合否
発生系	金めっき①	金めっき治具内の電極-製品間に金めっきが付いてしまい、製品に金めっきが付いてもまい、製品に金めっきが付かなかった	治具洗浄頻度: 8RL/回	治具洗浄は8RL/回で行 われていた	金属異物が治具内 に入り込んだ	否
流出系	画像検査	不良がNG検出でき なかった	製品の表裏の金 めっき外観を監視 する	製品の表裏の金めっき 外観を監視していた	該当箇所の金めっ き外観を画像検査 機で監視していな かった	否
	サンプル検査	不良発生を見逃し た		外観検査手順通りに行 なっていなかった	端子を平面状に開いた状態で外観検 を行なっていた	否

2.7 対象範囲

本不具合の発生対象範囲は、201214-012K5-016~017の2RLと致します。

2.8 暫定処置

- (1)2015年1月9日生産品より電圧波形を検査・品証で確認致します(高性能画像検査機導入までの間)。
- (2)2015年1月9日生産品よりサンプル検査にて治具2周分の金めっき外観検査を検査・品証で実施 致します(発生対策を実施するまでの間)。

3、原因の究明(発生のメカニズム・再現テスト・ナゼナゼ分析)

(別紙5) 3.1 再現テスト

- 子を付着させてめっき加工試験した結果、スポット穴に 金めっきが析出しました。
- (2)本不具合状況(製品に金無めっきが発生し電圧波形が 治具周期に下降を繰り返す振れ発生)が再現されました。

3.3 発生原因

継ぎ目前後部分の端子を変形させてしまったため、継ぎ目 が金めっき工程を通過した時に端子が欠落し、金鷹異物が めっき治具と製品の間に入り込みました。入り込んだ金属 異物に金めっきがされたため製品に金めっきがされず本不 具合にりました。

①継ぎ作業時に端子に触れて変形させておりました。 ②ハトメ潰し時、端子も同時に潰して変形させておりました。 継ぎ目で正常に戻ったのは、端子欠落部(継ぎ目前は故意 に端子を欠落)と金属異物混入スポット穴が合致し、金めっ き液噴射の勢いで除去されたと考えられます。

3. 5 ナゼ・ナゼ分析

3.2 発生メカニズム (別紙6)

- (1)該当発生箇所を加工する治具スポット穴の際に金属端 (1)電極-製品間に金属が存在すると、その金属に金めっき され、製品に金めっきがされません。そのため金無めっき
 - (2)電極-製品間に金属が存在すると、めっき距離が近くなり めっきされやすくなるため、電圧が下がります。 そのため、治具周期に電圧下降振れが生じました。

3.4 流出原因

(別紙7)

①該当ラインに高性能画像検査機を導入していなかったた。 め、該当箇所を監視するカメラがなく、本不具合を画像検 検査機で検出できませんでした。導入するまでの対応が 仕組みとしてありませんでした。

②端子を平面状に開いた状態で表裏を外観検査していた ため、該当箇所に角度が付いて影になり金めっき有無を 検出しにくくなりました。そのためサンブル検査でNGを検 出できず見扱してしまいました。外観検査はI~VIIの手 順ですが、「畑の状態で外観検査していたので、手順と 異なった方法で行なっておりました。

4. 適切な対策(対策内容・効果予測)

継ぎ目作業方法及び継ぎ目OK/NG見本をワンポイント標準化致します。 ※2015年1月22日済 ワンポイント標準を生産ラインの送り出し工程へ掲示致します。 ※2015年1月23日済 ワンポイント標準を該当者及び関係者に教育致します。 ※2015年1月23日済

4.2 流出対策

(1)暫定対策

(1)電圧波形を品証係で確認致します。 ※2015年1月9日~高性能画像検査機導入迄の間 ②サンプル検査にて治具2周分を検査係(1周分)と品証係(1周分)で金めっき外観検査致します ※2015年1月9日~発生対策実施迄の間

(別紙9)

(2)恒久対策

- (1)-1高性能画像検査機を該当ラインに導入致します。 ※2015年3月20日迄
- ①-2画像検査機での未監視部分を特別管理として画像処理設定標準カードに落とし込む仕組み・譲金検査基準票改訂 ※2015年1月22日済 と致しました。※2015年1月23日済 (別紙10)
- ②外観検査手順を再教育致しました。 ※2015年1月14日済
- 手順通りに外観検査できているかを管理者が抜き取りで確認致します。

|5. 対策効果の確認(効果実績)

対策後1ヶ月間、実施状況を確認し、対策効果を確認致します。

6. 源流ヘフィードバック

8. 1 福準書への反映

・ワンポイント標準(継ぎ目方法・継ぎ目見本) ※2015年1月22日済 ・外観検査手順に本不具合事例を追加 ※2015年1月16日済

6.2 様への展開

生産ライン(3Bライン、5Kライン)の送り出し工程に適用 5857REC / 5859REC に適用

7. 備考(現品処置結果など記載)

ステップ ①継ぎ作業時に錯子に触れてしまった 製品に金めっきがされずに別の金属に 継ぎ目前後部分の端子を変形させてし 金鷹異物(端子の切断カスと推測)が 継ぎ目が金めっき工程を通過した時に 金属異物(端子カス)が欠落した 生った 金めっきが付いた めっき治具と製品の間に入り込んだ ②継いだ後ハトメを潰す際、端子も同時 に潰していた 内容 ①導入するまでの対応が仕組みにな ①該当箇所を監視するカメラがなかった ①高性能画像検査機を導入していな ①該当箇所の金めっき外観を画像検査 ①画像検査機で検出できなかった 機で監視していなかった かった ②端子を平面状に開いた状態で表裏を ②該当ロットのみ3ラインを1人検査(通 ②該当箇所に角度が付き、影になり金 ②サンプル検査で検出できなかった ②サンプル検査でNGを見逃してしまった Ш 常3ライン2人検査)となり外観検査手順 めっきの有無を検出し難くなってしまった。外観検査していた とは異なった方法で外観検査していた

JX金属プレシションテクノロン一株式会社 館林工場

JX金属プレシジョンテクノロジー(㈱館林工場 品質保証課 品質保証係 原

生産履歴・生産変化点・保管サンプルの確認結果

図番:70 5859 999 221 829 S 品名:PARTS REC POWER PIN ロット:SU201214-012K5-017 現象:金めっき未着

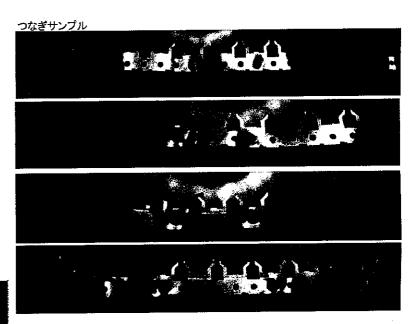
受注番号	プレスロットMa.	めっきロットも	pin	不具合		魔歷		生産変化		保管サンプ	ル再確認結果	T	神多ライン	作業履歴	T 40 ch	
	 		P'''	発見	生産	異常履歷	担当者	めっき工程	めっき条件	めっき始め	めっき終り	生産時刻	No.4条ライン		工程内 作業 履 歴	疑惑ロット
	14.12.19.1.0-0001	SU201214-012K5-013	49600		ら * <u>歯練</u>	異常なし	飯島拓	変化なし	変化なし	全ピン発生なし	全ピン発生なし	20:59:31	生産	生産	Ī -	_
	14.12.19.1.0-0002	SU201214-012K5-014	49600		↓	異常なし	1	1	Ţ	全ピン発生なし	全ピン発生なし	21:40:33	1	<u> </u>		-
	14.12.19.1.0-0003	SU201214~012K5-015	49700	-	ļ	異常なし	1	Ţ	1	全ピン発生なし	1.45mに全ピン発生なし	22:21:41	ļ	1	水交換	
	14.12.19 1.0-0001	SU201214-012X5-016		4 250	Ų	DENEL	ĵ	0	, j	38m/E全世》254/61	ii. Grade Strong (All Committee (LD))	260246				回沙眼定
	ÎK112419 1,0≓0005	SU20121(1)=012135-017	49600	NO ON	14	異物 心				86m157maC = ((4)7mm/] []0)	Nation Edward (1)	20/48/50	Ţ	Laboratory and the	SUPERIOR STREET	EV#JF
	14.12.19.1.0-0006	SU201214-012K5-018	49600	_	ţ	異常なし	Ţ	↓ ·	1	2.96mに全ピン発生なし	1mlに全ピン発生なし	0:25:01	→	→	_	_
<u>2715464</u>		SU201214-012K5-019	49200		生産終了	異常なし	1	Ţ	Ţ	全ピン発生なし	全ピン発生なし	1:06:08	1	<u> </u>		
	3. 3. a										77.72					
		SU201214-012K5-020	49100	-	生産開始	異常なし	新井雅	変化なし	変化なし	全ピン発生なし	全ピン発生なし	8:24:14	生産	生産	_	
ļ	14.12.19.1.0-0009	SU201214-012K5-021	49600	_	→	異常なし	Į.	Ţ	Ţ	全ピン発生なし	全ピン発生なし	9:05:25		J		
	14.12.19.1.0-0010	SU211214-012K5-001	49600		1	異常なし	小松	1	1		全ピン発生なし	9:46:35				
	14.12.19.1.0-0011	SU211214-012K5-002	49300	_	1	異常なし	Ţ	↓		— — — — — — — — 全ピン発生なし		10:27:45	, ₁	1		
	14.12.19.1.0-0012	SU211214-012K5~003	49400	~	生産終了	異常なし	Ţ	Ţ	1	全ピン発生なし	全ピン発生なし	11:08:42	1			

別紙2-1

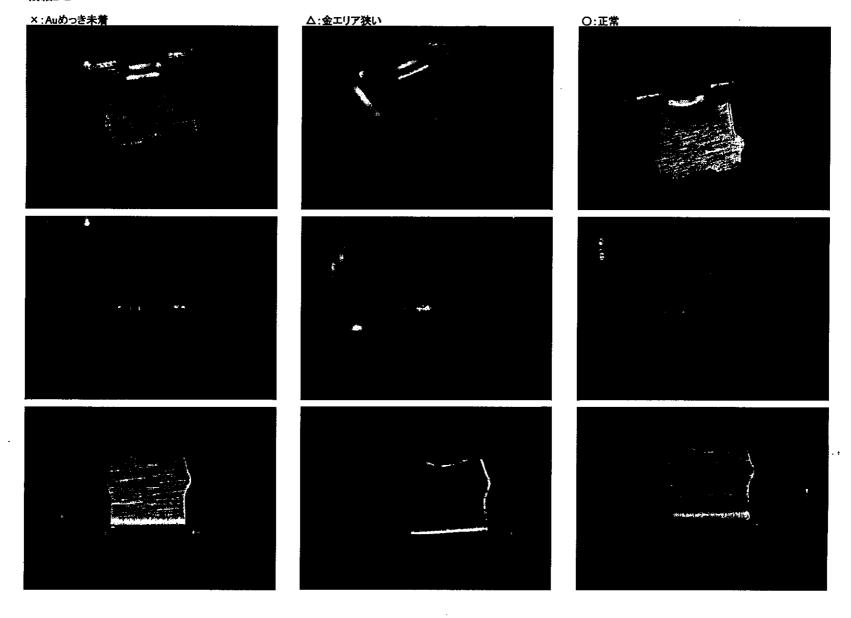
保管サンプル確認結果

201214-012K5-015終り	201214-012K5-016始め	-t-1 A		5.31m
全ピン発生なし: O つ流 1.45m	き 全ピン発生	3.86m	<u> </u>	
201214-012K5-0 <u>16終り</u>	201214-012K5-017始め さく	***	Èて475mm周期(めっ	つき治具1回転周期) つ 5.13m
201214-012K5-017終り 	201214-012K5-018始め	全で475mm周期	別(めっき治異1回転) 	闞期) 4.46m
201214-012K5-018終り 全ピン発生なし: O つか	201214-012K5-019始め なぎ 全ピン発生	なし: O 4.5m	o deservice de la company	5.57m
保管サンプルの発生状況が ます。	き治具1回転周期)に発生しておりました から、201214-012K5-016 の途中から発: 以降には発生しておりませんでした。	た。 生し、201214-012k	(5-017 の終りまで:	発生していることになり
	017)を本不具合の発生対象範囲と致し	ます。		

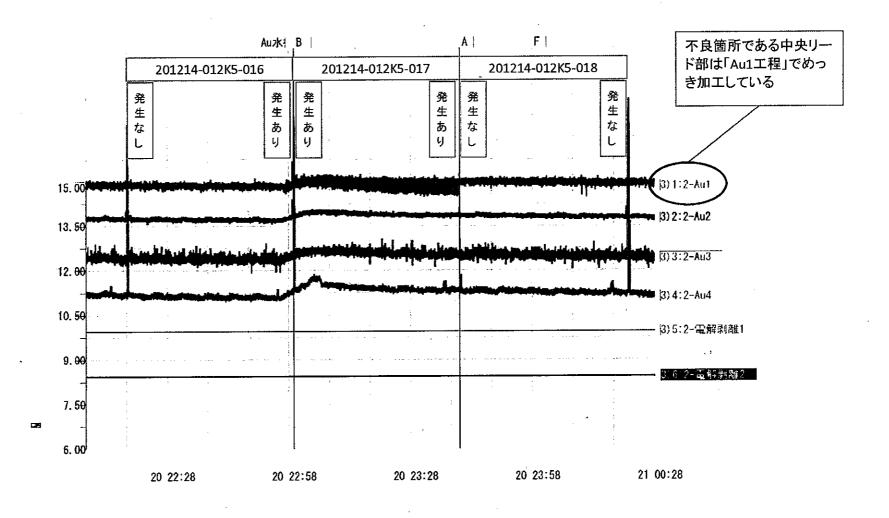


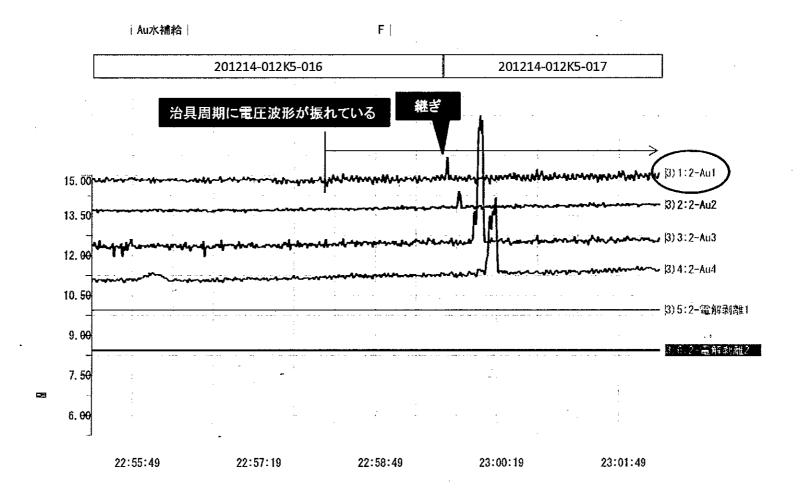


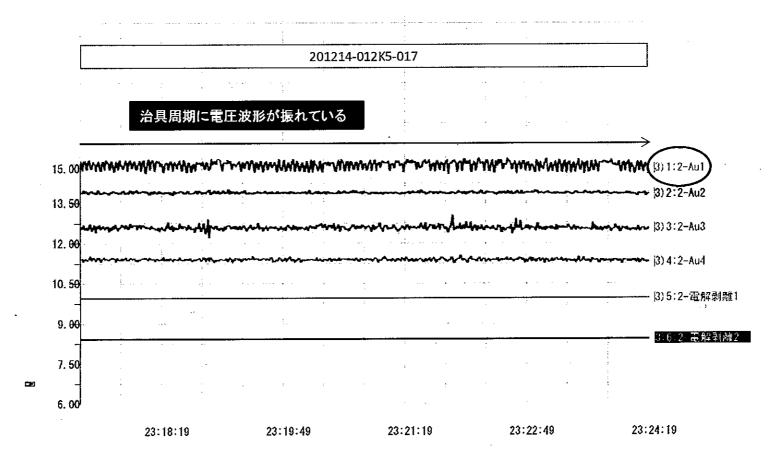
別紙2−2

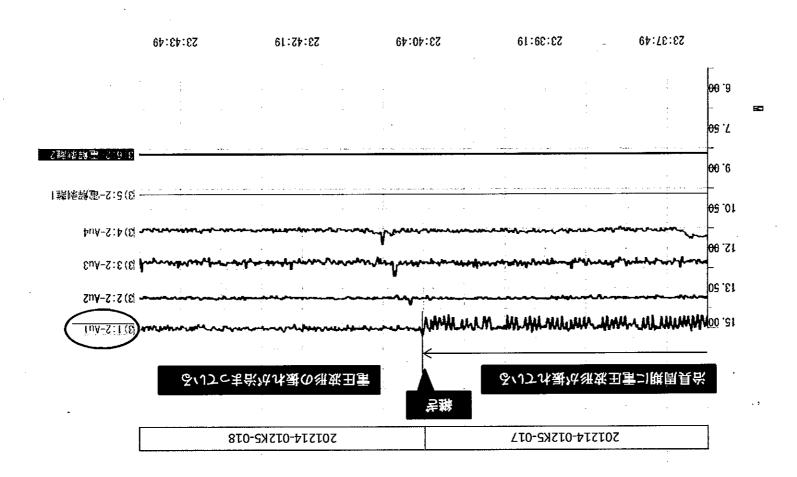


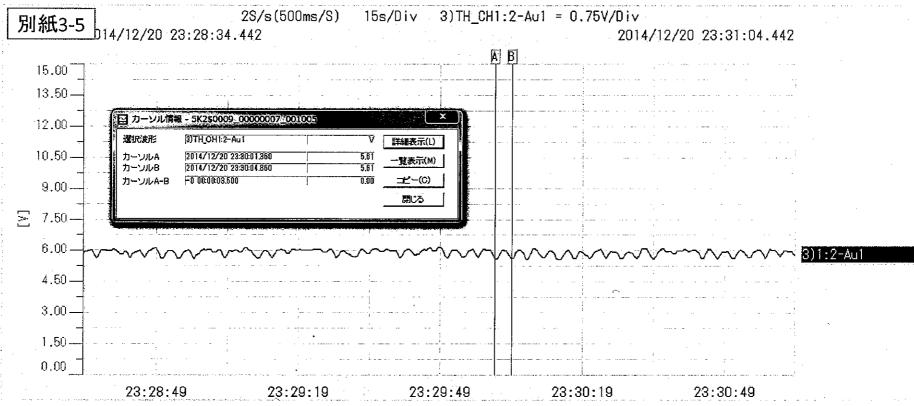
Q











治具の直径: 151,23 (mm)

治具の外周: 151.23 × π ≒475 (mm) = 0.475 (m) 生産速度: 7 (sec/m) = 8.57 (m/min) = 0.14 (m/sec)

治具が一周する時間: 0.475 (m) / 0.14 (m/sec) = 3.4 (sec)

よって、治具が一周するのに3.4秒かかる計算になります。

電圧波形の周期が3.5秒間隔になっていることから、治具の回転周期と一致します。

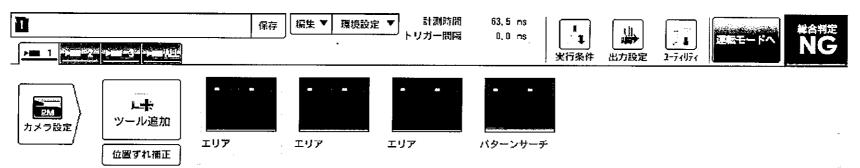
※電圧波形は0.5秒刻みでプロットしているため、若干の誤差が生じます。

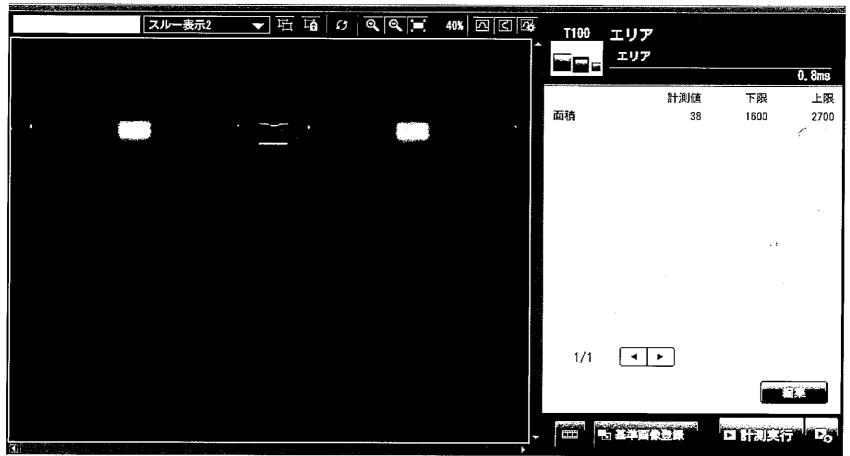
よって、治具回転周期に電圧波形が振れているところ(201214-012K5-016途中~201214-012K5-017終り)が、不良の発生範囲と考えられます。 保管サンプルの発生状況(201214-012K5-016途中~201214-012K5-017終り)とも一致しておりました。

別紙4

高性能画像検査機の検証結果

金無めっきは、高性能画像検査機(下方向からのカメラ)でNG検出することを確認しました







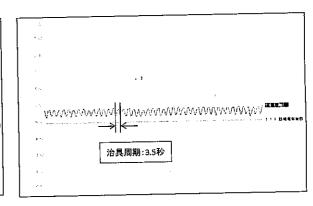


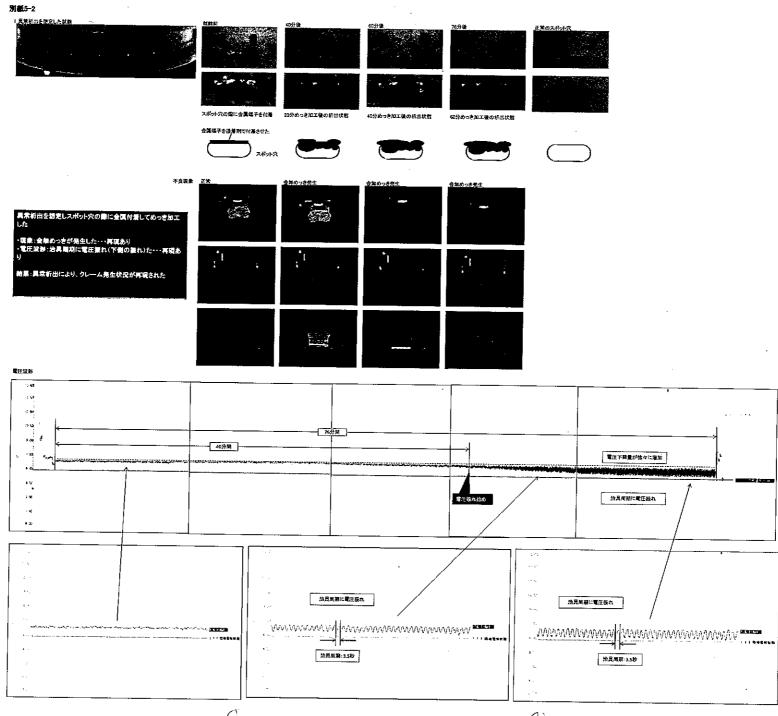
別紙5-1

<u>再現試験結果</u>

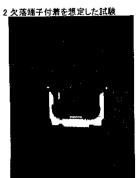
-				考えられ	る結果	得られ	た結果	得られた結果から言えること	結論
No.	仮説	試験方法	図解/写真	製品	電圧波形	製品	電圧波形	10.51012121	
1	異常析出	スポット穴(1周68個)中、1個の穴 の際に金属(Ni-Auめっき端子)を 付着させて、めっき加工	試験前	金無めっき発生	電圧が治具周 期で下がる	金無めっき発生	治具周期で 下がった (下記参照)	・陽極-製品間に金属異物が存在すると、それを起点に金めっきの異常折出が生じ、製品に金めっきが付かなくなる・めっき加工開始から40分後に(折出が大きくなると)電圧振れが生じ始めた	再現あり
2	欠落端子付着	スポット穴(1周68個)中、1個の穴(15859RECの欠落端子を付着させて、めっき加工	中央リード部の	金無めっき発生	電圧が治具周 期で下がる	金無めっき発生	正常と変わりな し	・陽極-製品間に金属異物が存在すると、欠落端子に金めっきが付いて、製品に金めっきが付かなくなる・端子にめっきしているので、電圧振れは生じなかった	再現なし

雷压	E波形			,	
	71. 238 3				
	it ea				· · · · · · · · · ·
•	र क्रां !				
	91 pl				,
	1.59 1]	fs.
	144		THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.		Ma
	I D				
	4.50				
	100		<u> </u>	電圧が治具周期で下がった	
	1.25				
	. 6:30		1	İ	
		L			



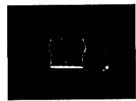


別紙5-3







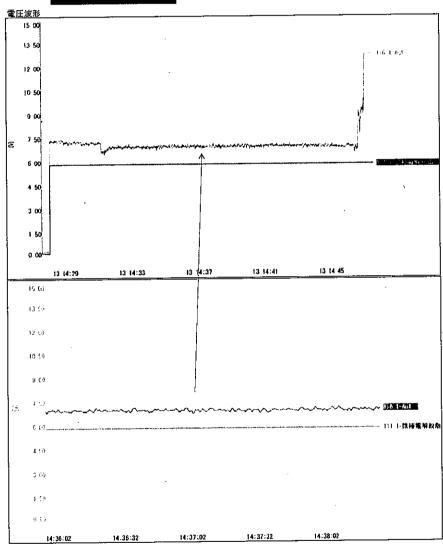




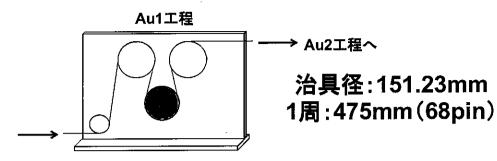
欠落端子付着による金無めっきを想定し、スポット穴の欠落 端子を付着させた

・現象:金無めっきが発生した・・・再現あり ・電圧波形:治具周期に電圧振れなかった・・・再現なし

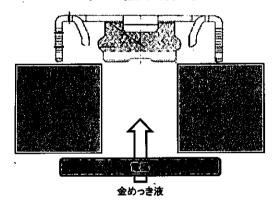
結果:クレーム発生状況は再現されなかった



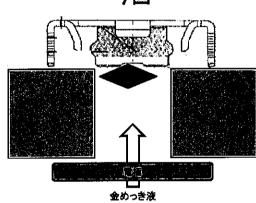
発生メカニズム



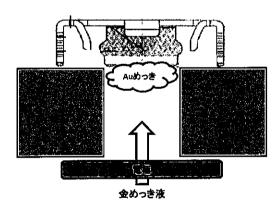
正常工程(断面図)



今回



電極と製品の間に 金属が存在すると その金属にめっき され、製品にめっ きされない



Auめっきが析 出するとめっき 距離が短くなり、 一定電流れ値で めっきとめ電圧 信が低下する

流出原因

外観検査手順フロー

Ⅰ バリ面

ш 上断面側

IV 下断面側 左側面側

VI 右側面側 接触部

・・・・そのままの端子形状で外観検査(6面検査)する

・・・・・・端子を平面状に開いてから外観検査(1面検査)する

今回の外観検査フロー

端子を平面状に開いてから外観検査(2面検査)した

※端子を平面状に開いたが、完全に平面状にはならず、 中央リード部に角度が付いてしまい、 影となり、金めっき有無が検査しにくくなった

外観検査手順

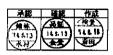
観 検 査 手 順 (京セラコネクタ様 PARTS REC POWER PIN) vol.1 2014年6月13日制定

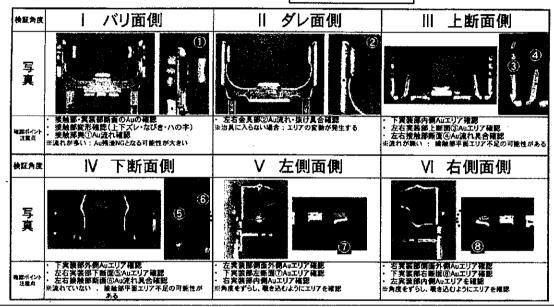
図書: 70 5857 999 221 829 70 5859 999 221 829

1 外膜検査用サンプルを50cm用電する 2 目視検査にて全体の中ズ・変形の確認をする 3 実体顕微鏡(10倍)にて下記6面に関し(1~VIの順)、外膜検査を実施する ※外額検査は各節について50cm連続で確認すること(ビンプつは検査しない) 4 vol2へ

0

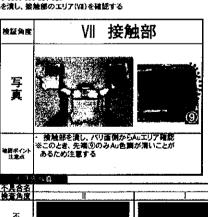
 \bigcirc

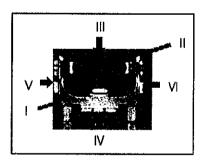


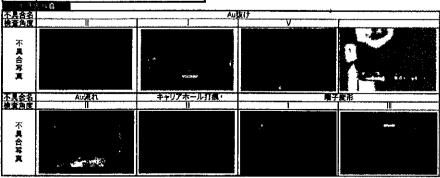


外 観 検 査 手 順 (京セラコネクタ様 PARTS REC POWER PIN) vol.2 2014年6月13日制定

図書: 70 5857 999 221 829 70 5859 999 221 829 4 接触部を潰し、接触部のエリア(VII)を確認する







T3Q-S01-S001-01

文書管理No.

版数: 初版

製造工程 ワンポイント標準書

作成日:2015年 1月22日 改定日: 年月 日

工程: <u>5857・5859の継ぎ方</u>

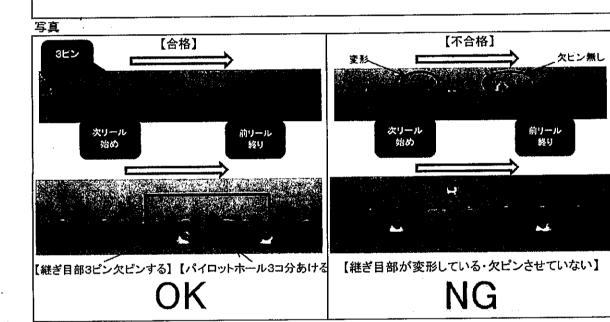
内容: 継ぎの素材準備と継ぎ目見本

注意点:継ぎ作業時、継ぎ目の前後は変形させない事

Γ	承認	確認	作成者
		15.1.22	15 h 21 kgs

工程使用の目的

ドラムエリア内への端子欠落によるAu析出不具合を防止する。



注意項目

- ①継ぐ時にハトメの間隔が広いとハトメ〜ハトメ間にたわみが生じ、治具で外れやすくなる為、端子3ピン分の間をあけて継ぐ事。
- ②継ぎ目部のハトメをペンチでつぶす時に、端子が変形する可能性があるので、継ぎ目部の端子を3ピン欠ピンして継ぐように、素材の終り・始めをカットする。
- ③継ぎ目が変形したら担当者か管理者に報告し、継ぎを追いかけて、治具外れや端子欠落が無いか確認する。

饭数	改定日	改訂理由	
			JXPT㈱ 館林工

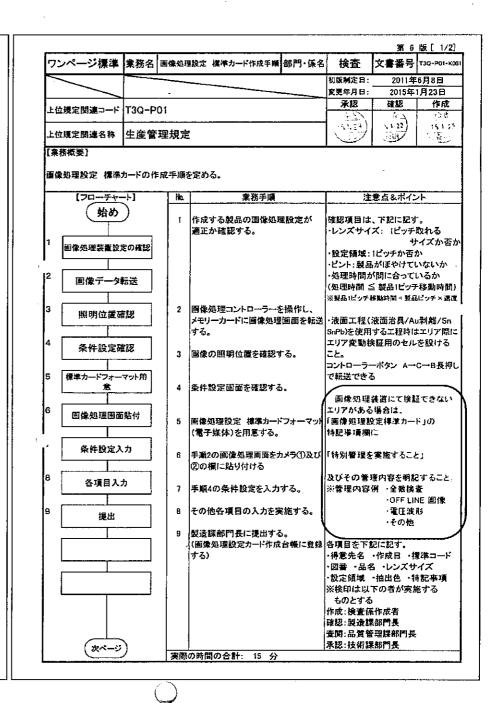


	0-02	② 品質		•			B 40 5	. 11	Γ	Γ.
#	書 文示	□ 環境 □ 労働安全	衛生		〒日: 201 指 → Q:		月 13 日	i		1
		: <u></u>		管理番号	→ AB	- 13	作成			<u> </u> _
情報提供元	京七	ラコネクタブロダクツ株宝 	C会社様		GUE		品柱 15 1.13	1 []	I	1
件名	5857REC	: / 5859REC 金無めっ 暫定対策の指示	っきクレー・	ム	75.1.13 (本) 情報受付日	2015	年1月9日	}	顧客	
添付資料	☑ #(5859REC±	と具クレーム現状報告) -	□ **	発行部門	品質	保証課] []	仕様	Ι,
メール	別途配信 区	★・□ 無			発行者名		原]		_{
配付先		>館林 □生産管理課 注C館林 □生産管理		□製造課 産技術係	□ 設備技 □水質管理	術課 □品 係 □設	質保証課	-	密着	ij
~,,,,,	□製造係 □検			黄保証牒	□CS推進係	i []ŧ	の他			Ž
回答	□必要【納期: □不要	年 月	8]	回答部門		-]	_	-
内容	●暫定対策1 ・実施内容 ・部間: 品1 ・期間: 201 ●暫実施内容 ・部門: 後1 ・期間: 201	: 電圧波形を確認しては 資保証係 5年1月9日生産品~新 :: ::サンブル検査で治具! 整保(1周分)、品質保証 5年1月9日生産品~発	出荷する(グ 型画像検引 2間分のめ・ (係(1間分)	、出荷係:確 を機導入まで つき外頭を移	※京セラの依頼 の依頼 認済品を出 での間	が納西村様でもありま でもありま 荷してくた。	す。		外観・特性試験	
	●該当ライン ●該当アイテ 標準コード‰	L :	<u> </u>	図番		品名				
	0070101031	京セラコネクケブロダクン解析 京セラコネクケブロダクン解様 網鈴木様	70 5859	999 221 82 999 221 82 999 221 829		EC POWER	PIN #2		頂	9
	0860101029		70 5857	999 221 82	9 PARTS	REC POWE	R PIN		厚測	-
	0860101028			999 221 82	PARTS	REC POWE	RPIN		定	1
	※不明点・不著	る合点ありましたら品紅へ	売和してくだ	er.				-		1
関連部門	処理内容回答			Di	杏日	年	月日	<u> </u>		1
内容										
後必要に成じて 質料集付]	20	ţĺ.
標準類の変更)	承認	確認	回答	↓ 	# X	
※処理内容に対	して、更に改善が必要な場合	3等足入。							第	枚格

	得意先名	JX金属プレン	ジョンテクノロジー那須工場	作業標準コート	30	86010	1028
	図書	70 5859 999	2-221 829	【めっきエリア		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ī			POWER PIN	Auエリア ①接触部先端~			M
٠,	品名	Ni : 1.5-5.0	PdNi:	左右内側(ダレ Aufエリア	/面)		
数据	仕 様	Ni : 1.5-5.0 Au : 0.1-0.3	Auf : 0.05 0.05	②左右リード部	F	\mathcal{L}^{r} \perp	
Æ	材料	Sn:	Ag :	先端~0.05mm . (3)下側リード部	Ħ		\ \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
*	(素材)	1 1	処理 (有)(赞)無	先端~0.05mm	ð	3*)	
*	【密着試験 項目	:】 · 按取数		④Niバリア納目部に 0.15mml	北上必要		11
着	グラーブ試験		10cm			<u></u>	
	②折り曲げは	験 リールを 折り曲!	付 5cm ず位置 (模摩測定位置)			Ą	_}
	【顾客提出	サンブル形態】	lcm 1枚/Lot	_ \ <u>_</u> _		2 لك مر	
	【外観検査			【特性試験】			
	抜取数:	■始 □ 終	10cm	寸法測定 一種 有 []	無	ノニスコクラフ(デ ■ 有	マップ試験) 無
II	: 特に	主意して外親検査		-		_	
7	Auヤケ	PdNi		キャンパー規格(オ	1内規格)	į.	
Ŗ	無 無めっき 後処理:	== ::	□ Niシミ ・ラ □ ふくれ	4,5mmMAX/10		:	
特	サンド 大がない 光パカ	クラックラッ		【品質情報】			
生	□ ÷ズ	三 異物作					
				1			
試験	□ Sn 吸止	:り 📕 その知) - Sn実装吸い上がり2	レーム等。	必ずAu残渣を確	送すること。
	35-m 35 Mil	り 置 その代 は品媒入注意 ・・ド餅AU解めっ	也(Au流れ) 	ルーム神。	- 必ずAu残道を確	送すること。
	35-m 35 Mil	1品混入注意	也 (Au流れ き注重 Au-Cu(AuF)	Sn実装吸い上がいた Au残渣			ほすること。 Ni - PBS
	注意点 衛行	三 は高漢入注章 Iード餅Au解めっ	き注重 Au-Cu(AuF) 左右リード 検査	Sn実装吸い上がいた Au残渣 後は1m外積接至後、N	パリア器で		
狭	注意点類	三 は高漢入注章 Iード餅Au解めっ	を (Au流れ き注重	Sn実装吸い上がいた Au残渣	パリア器で		
狭	注意点 衛行	三 は高漢入注章 Iード餅Au解めっ	き注重 Au-Cu(AuF) 左右リード は近	Sn実装吸い上がいた Au残渣 後は1m外積接至後、N	パリア器で		
は	注意点類	は展課入注章 Iド朝Au無約つ Au-Cu	き注章 Au-Cu(AuF) 左右リード を表し	Au残渣 角は1m分類物面後、N の強いセンで残害を測	パリア器で	to£t Au	Ni - PBS ①Auf①
験 II 膜厚	注意点 療養 下 接量棒	は は は は は は は は は は は は は は	き注章 Au-Cu(AuF) 左右リード ② 下側リード	Au残渣 像は1m分割物を食い の強にセンて残っまる。	パリア器で定のこと	もっとも Au 及び	Ni - PBS
) 	注意点 密销 次 接登梯 路 図	は は は は は は は は は は は は は は	き注重 Au-Cu(AuF) 左右リード は近	Au残渣 像は1m分割被を後、N の強にセンで残壊を割	ンくリア器で 定のこと ② mmPITCH	もっとも Au 及び で測定 SFT-950	Ni - PBS ①,AuF① AuF②同様
* 	注意点 環境	は は は は は は は は は は は は は は	き注章 Au-Cu(AuF) 左右リード ① 下側リード ① 下側リード ① ア側リード ① ア 側リード	SA実装吸い上がりの AU残渣 強は1mが調体を使、N の強いセンで検索を期 リリード部 Li部~0.05 ロリード部 U部~0.05	WYTST EOLE OmmPITCH	もっとも Au 及び SFT-950	Ni - PBS ①,AuF① AuF②同様
* 	注意点 東京 株量棒 路 図 の別 カイント	は暴騰入注章 レード解Au無あっ Au-Cu を対象を通一のJimm を右グレ面	き注章	SA英葉吸い上が切り Au残渣	ログリア部で 定のこと OmmPITCH mmPITCH カットして課 550XEでN	もっとも Au 及び を測定 を測定 ますーが を対 を対 を対 を対 を対 を対 を対 を対 を対 を	Ni - PBS ①,AuF① AuF②同様
は	注意点 東京 株量棒 路 図 の別 カイント	は暴騰入注章 一ド離Au無あっ Au-Cu ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	き注章 AU-Cu(AuF) を右リード ② 下側リード ① 下側リード ② 下側リード ② 下側リード ② アルード部先端~0.05mm ② 立: ② フード原先端~0.05mm ② 立:	Au残済 集は1m引援移る後、N の強いセンで残壊を表現 の強いセンで残壊を表現 の強いセンで残壊を表現 の強いセンで残壊をある の強いセンで残壊をある。 の強いセンで残壊をある。 の強いセンで残壊をある。 の強いセンで残壊をある。 の強いセンで残壊をある。 の強いセンで残壊をある。 の強いセンで残壊をある。 の強いセンで残壊をある。 の強いというなない。 のもなない。 のもなななない。 のもなななななななななななななななななななななななななななななななななななな	ログリア部で 定のこと OmmPITCH mmPITCH カットして課 550XEでN	もっとも Au 及び を測定 を測定 ますーが を対 を対 を対 を対 を対 を対 を対 を対 を対 を	Ni - PBS ①,AuF① AuF②同様
験 II 膜厚測定 III III III III III III III III III I	注意点 下,按量体 路 図 即 定	は暴騰入注電ード離Au無動つ Au-Cu ・・ド離Au無動つ ・・ド離Au無動つ ・・ド離Au無動つ ・・ド離熱を進~0.1mm ・・ドルに動って利力のこと ・・ドルに動かつ音号	を (Au流れ き注章 AU-Cu(AuF) 左右リード ② 下側リード ② 下側リード ② 下側リード ② 下側リード総先端~0.05cm ②左 ② 次左5リード②下側リード ※2 内 ③ ②中央南面で照り 〕 両 567・950がにて別すること 連絡・ 個品別注意事	AU残渣 像は1m引機体を後、N の強いセンで残壊を到 即リード部 U部~0.05 ロント・ド部 U部~0.05 (場別定は1つ機関連定3・10~2 項・備考標	ンパリア部で 定のこと ② mmPITCH mmPITCH サットしてM	もっとも 及び 変で測定 で測定 ほのこと	Ni - PBS ①,AuF① AuF②同様
班 膜厚測定 101	注意点 療作 核量棒 格 図 別 定 ポイント 注意点 ③2 SPT 5 1 下リー	は暴落人注意 一ド解Au無あつつ Au-Cu ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	を (Au流れ き注章 Au-Cu(AuF) 接近 Au-Cu(AuF) 接近 Au-Cu(AuF) 接近 Au-Cu(AuF) 接近 Au-Cu(AuF) 接近 Au-Cu(AuF) 接近 Au-Cu(AuF) を Au-Cu(AuF)	SA実装吸い上が切り AU残渣 角は1m引援体を使、N の強いセンで残壊をあ のではいって残壊をあ 同り一ド部 U部~0.05 同り一ド部 U部~0.05 例別定は可能は特別を形が 面②内側測定にす。 現は上 Aiの100 μ 10・22 項・備考標 では下リード下側割	WYTRで 定のこと ② mmPITCH mmPITCH カットして あったと	もっとも を測定 を測定 で測定 ますこうの	Ni - PBS ①AuF① AuF②同様 AuF②同様
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	注意点 東京	は暴騰入注電 一ド離Au無あっ Au-Cu 「全方グレ面」 「会話先達~0.1mm 「会のXIIII」 「会のXIIII」 「会のXIIII」 「会のXIIII」 「会のXIIII」 「会のXIIII」 「会話を確認する。」 「会話を述る。」 「会述を述る。」 「会述なななななななななななななななななななななななななななななななななななな	を注意 Au-Cu(AuF) を右リード を右リード ② 下側リード 下側・ド ※2 内 ② 中央両面で解析・ 回転・ 回転・ 回転・ 回転・ 回転・ 回転・ 回転・ 回転・ 回転・ 回転	SA実装吸い上が切り AU残渣 角は1m引援体を使、N の強いセンで残壊をあ のではいって残壊をあ 同り一ド部 U部~0.05 同り一ド部 U部~0.05 例別定は可能は特別を形が 面②内側測定にす。 現は上 Aiの100 μ 10・22 項・備考標 では下リード下側割	WYTRで 定のこと ② mmPITCH mmPITCH カットして あったと	をからとも Au 及びで測定 で測定 はのこと まのこと トランプルを接て工事表代理	Ni - PBS ①.AuF① AuF②同様 AuF②同様 BMCT MESSE
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	注意点 療作 アリ 技量棒 路 図 別 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	は暴落人注意 一ド解Au無あつ Au-Cu ・ 解熱先達一0.1mm を右グレ面 9500XI=で利度のこと ・ ドAu無めつき多 ・ 解整確認する ・ 経験にて消臭	を (Au流れ き注章 Au-Cu(AuF) 接近 Au-Cu(AuF) 接近 Au-Cu(AuF) 接近 Au-Cu(AuF) 接近 Au-Cu(AuF) 接近 Au-Cu(AuF) を Au-Cu(AuF)	SLI英級以上が切り AU残 遺 AU残 遺 AU残 遺 BLI III M W W W W W W W W W	WYTRで 定のこと ② mmPITCH mmPITCH カットして あったと	を対しため、 を対しため、 はないため、 はないため、	Ni - PBS ①.AuF① AuF②同様 AuF②同様 BMCT MESSE
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	注意点 療作 アリ 技量棒 路 図 別 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	は暴落人注意 一ド解Au無あつ Au-Cu ・ 解熱先達一0.1mm を右グレ面 9500XI=で利度のこと ・ ドAu無めつき多 ・ 解整確認する ・ 経験にて消臭	を注意 Au-Cu(AuF) を右リード を右リード ② 下側リード 下側・ド ※2 内 ② 中央両面で解析・ 回転・ 回転・ 回転・ 回転・ 回転・ 回転・ 回転・ 回転・ 回転・ 回転	SLI英級以上が切り AU残 遺 AU残 遺 AU残 遺 BLI III M W W W W W W W W W	WYTRで 定のこと ② mmPITCH mmPITCH カットして あったと	をからとも Au 及びで測定 で測定 はのこと まのこと トランプルを接て工事表代理	Ni - PBS ①.AuF① AuF②同様 AuF②同様 BMCT MESSE
II 漢原測定	注意点 療作 アリ 技量棒 路 図 別 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	は暴落人注意 一ド解Au無あつ Au-Cu ・ 解熱先達一0.1mm を右グレ面 9500XI=で利度のこと ・ ドAu無めつき多 ・ 解整確認する ・ 経験にて消臭	を (Au流れ き注章 Au-Cu(AuF) 接近 Au-Cu(AuF) 接近 Au-Cu(AuF) 接近 Au-Cu(AuF) 接近 Au-Cu(AuF) 接近 Au-Cu(AuF) を Au-Cu(AuF)	SLI英級以上が切り AU残 遺 AU残 遺 AU残 遺 BLI III M W W W W W W W W W	WYTRで 定のこと ② mmPITCH mmPITCH カットして あったと	もっとも Au 及び 変がた おいけょめ、 サンプルを様 「現るでは (でもして)	M - PBS ①AuF① AuF②同様 MACT ME OCE 取すること。
II 漢原測定	注意点 療作 アリ 技量棒 路 図 別 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	は暴落人注意 一ド解Au無あつ Au-Cu ・ 解熱先達一0.1mm を右グレ面 9500XI=で利度のこと ・ ドAu無めつき多 ・ 解整確認する ・ 経験にて消臭	を (Au流れ き注章 Au-Cu(AuF) 接近 Au-Cu(AuF) 接近 Au-Cu(AuF) 接近 Au-Cu(AuF) 接近 Au-Cu(AuF) 接近 Au-Cu(AuF) を Au-Cu(AuF)	SLI英級以上が切り AU残 遺 AU残 遺 AU残 遺 BLI III M W W W W W W W W W	MYTRで 定のこと ② mmPITCH mrnPITCH カットして別 SGOXIEで別	を対しため、 をかった をかった をかった をないため、 サンブルを様理 で表代理	M - PBS ①AuF① AuF②同様 MACT ME OCE 取すること。

流出対策

			画.	像処	理設定	星 標	準プ	<u>ا—</u> ر	*		
得:	范先	JX企厦フ	プレシジョンテクノロジー那須工場			作成日	2014	5. 22	お客コート	08	60101028
品名 P.		PARTS REC POWER PIN			改訂日 改定以			内容			
図番			70 5859 999 221 829			1,2014 5-22 第1版					
0C1 (4)						12					1 .
1 備品セット			カメラ番号レ		ズサイズ	レール	Hiti		(1		-2
			2		50mm 50mm	使用		下 上	- 1	Υ.,	(Z)
			位置補		領域構幅	-			その他		<u> </u>
2:選択領域			##	1.23 1/4	1ピン	両面で同じ領域選択					
			***				ſ			\$ 170	
3 抽出色				めっき科	その他 キャリア上でエッジ検出実施のこと						
				Au,N							
		カメニ	う)・手前	倒				カメラ	5.2・臭側		
900		16)	2.1	1.57	11 11 15 CHT - N	MEL				17.1	
١.	••										
			<u> </u>								
										下方向	カメラ
n •		***	may.								
					€ E						
	+設定	画的									
		演算子	項1	項2	項3	項4	項5	Ľ.	力 結	果	
	Rī	AND	C1-0	C1-1	C1-2	C1-3			- c	Ж	
	R2	AND	C2-0	G2-1	C2-2	C2-3			- c	ìκ	
	R3	AND	RI	R2					D2 C	ж	
	R4	пот	R3					E	N IC	lG	
	R5										
٧	R6										
	R7)					
_	191	21作	D2			保存	R3				25
			/ン画像処理			未認	-	企 規	確認	ដ	作成
カメラ堆	設までの	メラ無しによ 関、私庭課が! 先生した場合、	とリール電圧を	お監視を行く	i).	1		暴徒 4.5.72	,		



١